

? Comment observer **la force du vent solaire** (contenu total en électrons) sur l'ionosphère terrestre ?

? Comment déterminer globalement **la concentration en eau** de la troposphère terrestre ?

Partition des paramètres

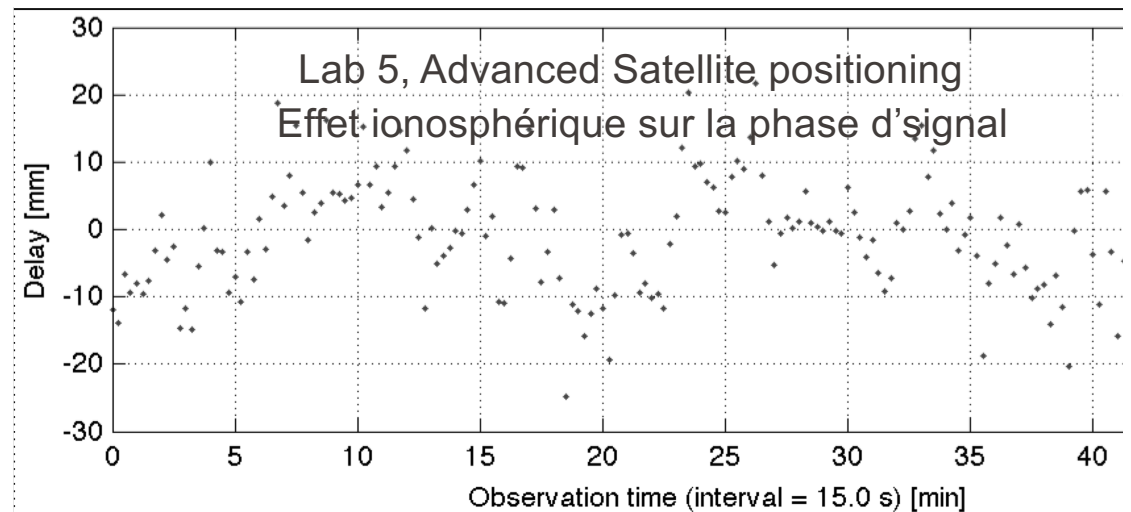
■ Pourquoi ?

- Besoin réel
 - On s'intéresse à l'estimation de *certaines* paramètres *seulement*
 - ... mais *l'influence des autres paramètres* doit être prise en compte!
 - On veut *optimiser* la compensation de manière séquentielle (dans le temps)



■ Exemple

- Coordonnées GPS [x y z]
- Effet de délai de ionosphère
 - sur les distances observées
 - il faut tenir compte !
 - mais il change pour chaque mesure (satellite ...env. 30)
- Paramètres
 - à estimer $x_1 = [x \ y \ z]$
 - auxiliaires $x_2 = \text{ino}_{di}$



- Pourquoi ?
 - Besoin réel
 - On s'intéresse à l'estimation de certains paramètres *seulement*
 - ... mais *l'influence des autres paramètres* doit être prise en compte
 - On veut *optimiser* la compensation de manière séquentielle (dans le temps)
- Comment ? (Sec 4.7)
 1. On regroupe les observations en groupes non corrélés (p.ex. dans le temps)
 2. On sépare les paramètres en une partie commune à toutes les observations et des parties spécifiques au reste
 3. Les calculs sont effectués séparément pour chaque groupe :
 - « poids réduits » $\mathbf{P}_i^* = \mathbf{P}_i - \dots$
 - contribution aux « équations normales » $(\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \mathbf{A}_i)$ ainsi que le vecteur $\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \ell_i$
 - nous résolvons le système d'équation réduit avec la contribution accumulée pour les paramètres d'intérêt $(\sum (\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \mathbf{A}_i)) \cdot \hat{\mathbf{x}} = \sum (\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \ell_i)$
 - (note: la solution pourrait être calculé **que** pour un groupe de paramètres)

Fiabilité \neq Précision

🔑 pour la sécurité

- Interne

- $d\hat{\ell}_i \stackrel{?}{\implies} dv_i$
- effet d'une faute dans une mesure sur la valeur de son résidu.

- Externe

- $d\hat{\ell}_i \stackrel{?}{\implies} d\hat{x}_j$
- effet d'une faute dans une mesure sur le paramètre



Fiabilité démo **1**: précision ... OK, tout OK ?



- Démo Sysq. (PreAna2D)

Fiabilité 2: les valeurs extremes



▪ Interne $d\hat{\ell}_i \implies dv_i$

1. extrême = 0 $dv_i = 0 \cdot d\hat{\ell}_i$ résidu n'est pas affecté !

▪ Implication: mesure est a) indispensable b) **pas contrôlé!**

2. extrême = 1 $dv_i = 1 \cdot d\hat{\ell}_i$ résidu est affecté à 100%

1. Implication: mesure est c) inutile d) entièrement contrôlé

Fiabilité 3: Interne – comment obtenir ?



$$dv_i = \underbrace{\dots}_{z_i} \cdot d\hat{l}_i$$

- Vieille idée **1968**

- Via «conditionnelle»

$$d\hat{v} = \mathbf{Q}_{\ell\ell} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{Q}_{\ell\ell} \mathbf{B}^T)^{-1} \mathbf{B} d\ell$$

$$\mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}} = \underbrace{\mathbf{Q}_{\ell\ell} \mathbf{B}^T (\mathbf{B} \mathbf{Q}_{\ell\ell} \mathbf{B}^T)^{-1} \mathbf{B}}_{\mathbf{P}} \cdot \mathbf{Q}_{\ell\ell}^{-1}$$

$$d\hat{v} = \mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}} \cdot \mathbf{P} \cdot d\ell \quad (5.3)$$

- Via «paramétrique»
via (4.22 + 4.23) ...
 - idem!

Fiabilité 4: cas spécial de $\mathbf{P} = \text{diag}[\dots]$



- observations pas corrélées $d\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{Q}_{\hat{\mathbf{v}}\hat{\mathbf{v}}} \cdot \mathbf{P} \cdot d\ell$ (5.3)

- \mathbf{P} est diagonal

$$\begin{bmatrix} \Delta\hat{v}_1 \\ \vdots \\ \Delta\hat{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{\hat{v}_1}^2 & \dots & q_{\hat{v}_1\hat{v}_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{\hat{v}_1\hat{v}_n} & \dots & q_{\hat{v}_n}^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & p_n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \Delta\ell_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

- Simplification

$$\begin{bmatrix} \Delta\hat{v}_1 \\ \vdots \\ \Delta\hat{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_{\hat{v}_1}^2 & \dots & q_{\hat{v}_1\hat{v}_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{\hat{v}_1\hat{v}_n} & \dots & q_{\hat{v}_n}^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ p_i \cdot \Delta\ell_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\implies dv_i = \underbrace{q_{\hat{v}_i}^2 \cdot p_i}_{z_i} \cdot d\hat{\ell}_i$$

$$\left\{ \begin{array}{l} z_i = 0 \quad \text{pour l'observation non-contrôlé} \\ z_i = 1 \quad \text{pour l'observation inutile} \end{array} \right.$$

Fiabilité 5: parte de rédonance – pourquoi?



$$dv_i = \underbrace{q_{\hat{v}_i}^2 \cdot p_i}_{z_i} \cdot d\hat{\ell}_i$$

- z quantifié

- la propagation d'une faute affectante d'une observation sur son résidu compensé

$$\sum z_i = ?$$

$$\sum z_i = \text{trace}(\mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}}\mathbf{P}) = r$$

- Cette relation justifie le nom de z_i :
 - part de redondance
 - *Redundanzanteil*
 - redundancy number

Fiabilité démo 2: parte de redondance



- Entièrement applicable dans le cadre d'une préanalyse
- ... a utiliser pour optimiser le dispositif d'observation !
- si une mesure varie, que est l'effet sur son résidue?

- Fiabilité (z) en couleurs
 - rouge < 0.2 Noire $< 0.2 - 0.8 >$ bleu > 0.8

Fiabilité 6: et si on test \hat{v}_i ?



■ Analyse locale

- quotient local $q_{loc} = \frac{\hat{v}_i}{\sigma_{l_i}}$

- résidu standardisé $w_i = \frac{\hat{v}_i}{\sigma_{\hat{v}_i}}$

- Sec 5.3 (à lire) contient la dérivation pour obtenir $z_i = \frac{\sigma_{\hat{v}_i}^2}{\sigma_{l_i}^2}$ et après

$$\frac{\hat{v}_i}{\sigma_{\hat{v}_i}} = \frac{q_{loc}}{\sqrt{z_i}} = \frac{\hat{v}_i}{\sigma_{l_i} \cdot \sqrt{z_i}}$$

■ Implication

- La valeur absolue de résidu standardisé est toujours plus grande que celle du quotient local.
- Résidu standardisé est plus réaliste, mais
 - Requier une compensation (au mois une préanalyse)
 - Pas définie (ou instable) pour $z_i =$ (proche de) 0
 - A tester pour $z > 0.2$

Fiabilité 7: plus petite faut détectable!



- Ou plus grande faute non-détectable

- rappelle

$$dv_i = z_i \cdot d\hat{\ell}_i$$

- nommé «nabla»

- on le définit la variation d'une observation qui expliquerait l'écart-type de résidu compensé, multiplié par un facteur de sécurité (delta)

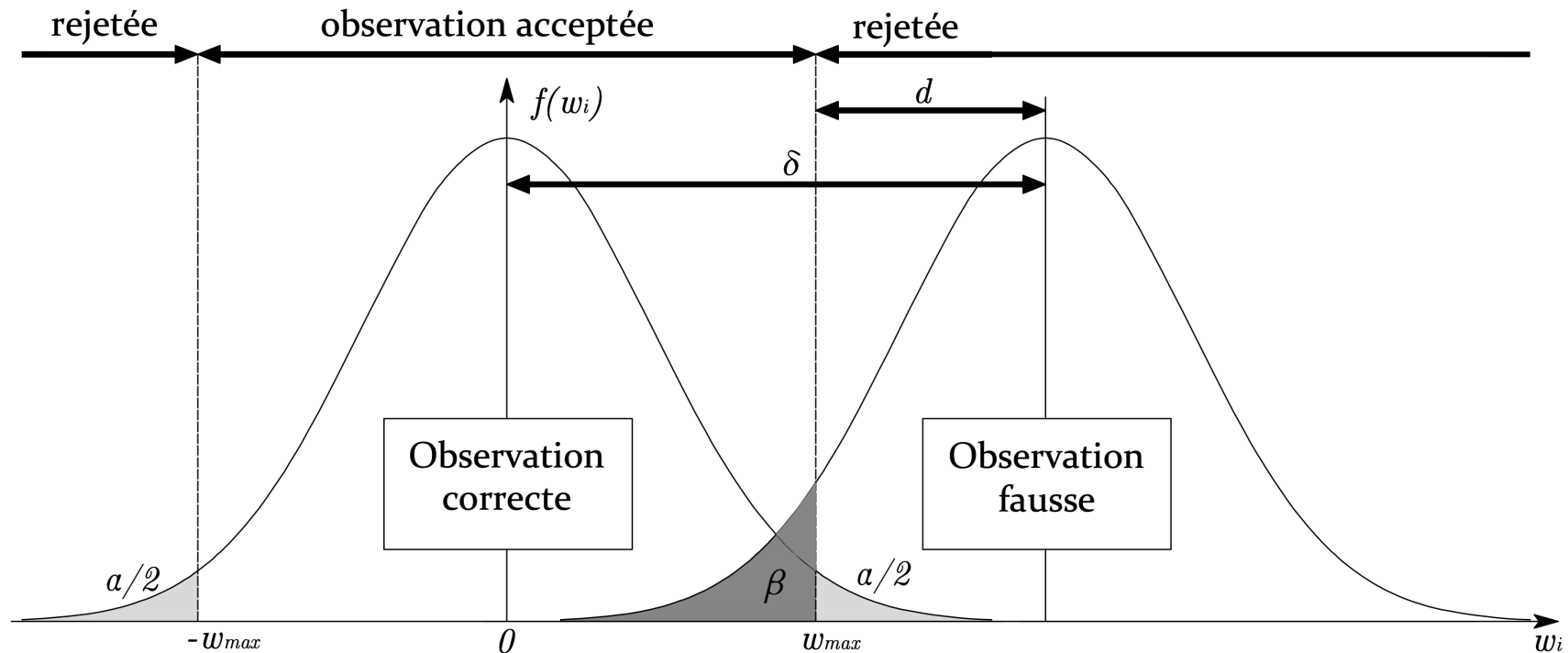
$$\nabla \ell = \frac{\sigma_{\hat{v}_i}}{z_i} \cdot \underbrace{\delta}_{\approx 4.1}$$

- pourquoi 4.1 ?

Fiabilité 8 – plus petite faut détectable!



- répartition de risque



- de réjecter observation correcte proche de $\alpha = 1\%$
- d'accepter une observation fausse de $\beta = 5\%$

Fiabilité 9: externe / concept



- **Externe** $d\hat{l}_i \stackrel{?}{\implies} d\hat{x}_j$
 - effet d'une faute dans une mesure *sur le paramètre*

- Procédé / concept

1. Compensation $\mathbf{x}(\ell)$

2. while $i < n$
 - while $j < u$

$$\nabla \hat{x}_j = \hat{\mathbf{x}}(\underbrace{\ell + \nabla l_i}_{\text{red arrow}}) - \hat{\mathbf{x}}(\ell)$$

$$\begin{bmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_i + \nabla l_i \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$$

if $\nabla \hat{x}_j > \text{tol} ? \longrightarrow \text{action} : \left\{ \begin{array}{l} \sigma_\ell \downarrow \\ n \uparrow \\ \ell \text{ modifier la disposition} \end{array} \right.$



- Réalisation $d\hat{\ell}_i \xrightarrow{?} d\hat{x}_j$

- un paramètre

$$\nabla_i \hat{\mathbf{x}} = (\mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{P} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \nabla \ell_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{x}}(\ell)$$

$$\nabla \hat{x}_j = \hat{\mathbf{x}}(\ell + \nabla \ell_i) - \hat{\mathbf{x}}(\ell)$$

- Générale

$$(\nabla \hat{\mathbf{x}})^T = (\mathbf{A}^T \mathbf{P} \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^T \mathbf{P} \begin{bmatrix} \nabla \ell_1 & & & & \\ & \nabla \ell_2 & & & \\ & & \dots & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \nabla \ell_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla_1 \hat{\mathbf{x}}_1 & \dots & \nabla_1 \hat{\mathbf{x}}_u \\ \vdots & & \vdots \\ \nabla_n \hat{\mathbf{x}}_1 & \dots & \nabla_n \hat{\mathbf{x}}_u \end{bmatrix}$$

- matrice

- n causes (sur chaque ligne)
- et u effets (sur u colonnes)

- Concept et application
 - Fiabilité **interne** = contrôle mutuel des observations
 - Part de redondance
 - Résidu standardisé = (quotient local) / (part de redondance)^{1/2}
 - Plus petite faute détectable = nabra
 - Fiabilité **externe** = effet sur les paramètres
 - Effet de chaque nabra
 - Pour chaque paramètre: effet maximum et sa cause
- Recoupement de distances
 - Exemple: la localisation par satellites, analogie avec des poutres en statique
 - Calcul et interprétation des cofacteurs
 - Ellipses d'erreur et parts de redondance
 - Visualisation (*z en couleurs*)

Fiabilité demo 3: GPS



Démo Sysq. (DOP/DOP15P_ted.sq)

Synthèse - l'exemple et redondance

- Cofacteurs des paramètres GPS $Q_{\hat{x}\hat{x}}$ (4x4)
 - Variances, écarts-types et corrélations
 - Visualisation 2D: *ellipse d'erreur*
 - *Dilution Of Precision* (DOP) – trace $Q_{\hat{x}\hat{x}}$
 - Définition de HDOP, extraite de $Q_{\hat{x}\hat{x}}$ (3,3)
 - Cercle d'erreur moyenne, rayon = σ_0 [m] · HDOP [sans dimension]
 - *Circular Error Probable* = CEP (50% inside) $CEP_{95} \approx 2 \cdot CEP$



- Cofacteurs des résidus $Q_{\hat{v}\hat{v}}$
 - Pour $\mathbf{P} = \mathbf{I}$: $\text{trace}(Q_{\hat{v}\hat{v}}) = n - u = \text{redondance}$
 - Élément diagonal = **part de redondance** de la mesure
 - Fiabilité = (auto) capacité de détecter une faute
 - Contrôle de l'intégrité (*Integrity Monitoring*)